

COMNEXT2025 出展のご案内

貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社は 2025 年 7 月 30 日から 8 月 1 日まで東京ビッグサイトで開催される COMNEXT 通信技術 & ソリューション展に出展いたします。

本年の COMNEXT2025 においては、光学部品、半導体デバイス、センサー、車載用電子部品などの環境温度評価試験に使用される Haituo 社製 ETS シリーズを展示致します。また新製品としてビットエラー率測定をコンパクトに一体化した光トランシーバ用測定器も併せて紹介いたします。

そのほか、半導体デバイスや高周波にさらされた物体の温度が直接測れる Rugged Monitoring 社製光ファイバー温度計を展示致します。

Haituo 社の ETS 高速温度環境試験機は、数十秒で-55℃～+180℃度の熱変化を与える事が可能で製品の温度信頼性試験を短時間で行う事が出来ます。光トランシーバ用ビットエラー率試験器は温度変化をさせながら最大4個の光トランシーバのビットエラー率の測定が1台で同時に行えます。

また Rugged Monitoring 社の光ファイバー温度計は、強電界、磁界や高周波環境下でも測定可能な接触式温度計です。

【展示商品】

高速温度環境試験機（実機運転）

ビットエラー率試験器（パネル展示）



光ファイバー温度計（実機温度表示）



東京ビッグサイト 南展示棟

ブース番号 C6-12

ご来場の際は是非アールエムテックのブースにお立ち寄りください。

アールエムテック株式会社

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町 2-5-1 東洋浜町ビル 5 階

TEL: 03-3667-0301 FAX: 03-3667-0315 <https://www.rmtec.co.jp>

